

(11)Publication number:

04-123430

(43) Date of publication of application: 23.04.1992

(51)Int.CI.

H011, 21/304 H011, 21/60

(21)Application number: 02-244346

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

14.09.1990

(72)Inventor:

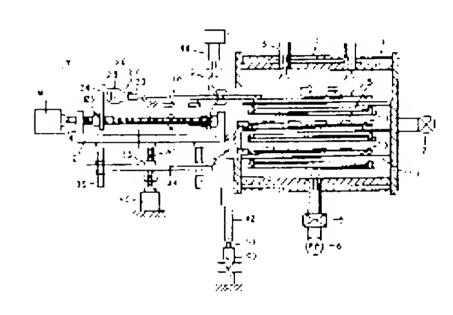
MORISAKO ISAMU

(54) PLASMA CLEANING EQUIPMENT FOR SUBSTRATE IN PRETREATMENT OF WIRE BONDING

(57) Abstract:

PURPOSE: To remove impurities deposited on electrodes with high workability and high cleanness by constituting the title equipment of an in/out means which draws a mount out of and into a vacuum container, a conveyer which transports substrates in a direction crossing the mount in/out directions, and a transfer means which reciprocates between this conveyer and the mount drawn out of the vacuum container and transfers substrates to this conveyer and the mount.

CONSTITUTION: A transfer means 40 reciprocates between a conveyer 17 and a mount 20 and transfers substrates S one by one to array and load them on the mount 10. When all mounts 10 are placed into a vacuum container 1, the opening 2 is closed by a lid member 42. Next, a vacuum pump 6 is actuated to depressurize the interior of the vacuum container 1, and Ar gas supplied into the vacuum container 1. Then, with high-frequency AC voltage impressed on an electrode 3, plasma develops to remove impurities deposited on the electrode, and the removed impurities are sucked by the vacuum pump 6. For drawing each mount 10 out of the vacuum container 1, a transfer means 40 reciprocates in synchronism with pitch feed between the mount 10 and a conveyer 18 and transfers substrates S one by one to the conveyer 18.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平4-123430

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成 4年(1992) 4月23日

H 01 L 21/304 21/60 3 4 1 D 3 0 1 D 8831-4M 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板のプラズマクリーニング

装置

②特 願 平2-244346

②出 願 平2(1990)9月14日

@発 明 者

森 迫

勇

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

@代 理 人 弁理士 小鍜治 明

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

ワイヤボンディングの前工程における基板の プラズマクリーニング装置

2.特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はワイヤボンディングの前工程における基板のプラズマクリーニング装置に関し、詳しくは、基板に付着する不純物をプラズマ手段により除去するための手段に関する。

(従来の技術)

半導体デバイスの製造工程において、基板に 搭載された半導体の電極と、基板の電極とをなり イヤで接続することが行われる。このではないでは イヤボンディング工程において、基板で を電が行着しているとはできない。このに かりと接合させることはできない。このた場合 に付着する手脂、空気中に浮遊するガス化した オイル、レジストの残渣等がある。

ワイヤボンディングに先立って、このような 不純物を除去するための手段として、従来、超 音波洗浄が行われていた。超音波洗浄は、基板 を純水などのクリーニング液中に浸漬し、この クリーニング液に超音波を印加して、物理的に 不純物を除去する手段である。



ところが超音波洗浄手段は、その後に熱風を 吹き付けるなどして基板を乾燥させねばならないため、手間と時間を要し、また乾燥させると、 クリーニング液がしみとなって基板表面に残存 しやすい等の問題があった。

そこで本発明は、従来手段の問題を解消できる基板のクリーニング手段を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

1の周面には、アルミ板製の電極部3が配設されている。4はこの電極部3に高周波交流電圧を印加する電源である。

真空容器1の上部にはパイプ 5 が接続されており、このパイプ 5 から真空容器 1 内に、プラズマ放電用ガスとして、Aェガスのような不活性ガスが供給される。また真空容器 1 の下部には、真空容器 1 内のガスを吸引排気するロータリー真空ポンプ 6 が連結されている。 9 は第一次にはパルプ 7 が接続されている。 9 は東空ポンプ 6 のパルプである。

10は真空容器1に出し入れされるアルミ板から成る敬置体である。真空容器1の内部には、ガイド部11が複数段数けられており、敬置体10はこのガイド部11上をスライドする。このように敬置体10を複数段設けることにより、多数枚の敬置体10上の基板Sを同時にクリーニングすることができる。

第1図において、20は載置体10の出し入れ手段であり、以下、その詳細な構造を説明す

から基板のプラズマクリーニング装置を構成している。

(作用)

上記構成において、コンヘヤにより搬送され、受け渡し手段により載置体とにより載置体体の内部により取納される。実在を印加することになることになる。などで容がある。はずることにはあり、変元者をいる。除去する。除去がら出る。除去がらいる。などで容がある。などで容がある。などでないでは、後のワイヤボング工程へ機送される。

(実施例)

次に、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。

第1図はプラズマクリーニング装置の側面図、 第2図は平面図、第3図は正面図である。1は 円筒形のガラス製真空容器であり、その前端面 には開口部2が開口されている。この真空容器

第1図において、上記ブラケット21の下面は、垂直な送りねじ31が結合されている。 M 2は送りねじ31の駆動用モータである。送り ねじ31には、ナット33が螺合している。ナット33には、水平なフレーム34が結合され ており、このフレーム34の両側部には、ガイ

第2図において、17.18は基板Sの搬送 用コンベヤであり、真空容器1の前部に設けられている。このコンベヤ17.18は、上記開口部2から取り出された戦置体10を挟んで配設されており、戦置体10の出し入れ方向Yと交差するX方向に基板Sを搬送する。19は基板Sのストッパーである。

第1図において、40は基板Sの受け渡し手段であって、コンベヤ17と載置体10の間、

により、基板Sに付着する手脂、レジスト残渣 などの有機物の除去を促進できる。

上記構成のクリーング装置は、ワイヤボンディングの前工程において基板をクリーニングするものであり、次に動作の説明を行う。

このようにして多数枚の基板Sが搭載されると、載置体10は真空容器1内に完全に進入する。次いで、ピン28は最上段の載置体10の金貝29から離脱し、次いでモータM2が駆動

及び載置体10とコンベヤ18の間をX方向に往復動し、基板Sを吸着パッド41に吸着して受け渡しする(第4図も参照)。基板Sはセラミック、ガラス、ガラスエボキシ樹脂などにより、電板されており、またその表面には、銀パラジウム、金、銅などにより、電極部が形成されている。

第1図において、42は開口部2の蓋部材であり、シリンダ43のロッド44に結合されている。したがってロッド44が突没すると、開口部2は開閉される。

第3図において、45は赤外線ランプなどの ヒータ、46はその下方に設けられたミラーで ある。ヒータ45とミラー46は、戦置体10 の下方に配設されており、戦置体10を下下 あった戦ではかり、戦では10の下方に配設されており、戦で本面には10の下のはは10の下のといるというで 料を塗布するなどして、無吸収手段47が施されている。ヒータ45が駆動すると、戦では10の全面が加熱され、その伝熱により基板5 加熱される。このように基板5を加熱すると

することにより、ブラケット21は下降し、ピン28は中段の報置体10の金具29に対向する。次いでシリンダ25が作動することにより、といてモンの金具29に係合し、数置体10により、数置体10により、数で容器1から取り出される。以下同様にも基礎である。以下の数置体10にを整置して、変に収納されると、シリンダ43が作動して、蓋部材42により開口部2は密閉される。

次いで真空ボンブ 6 が作動し、真空容器 1 内 は滅圧されるとともに、真空容器 1 内に A r が スが供給され、次いで電極部 3 に高周波交流電 圧が印加されることにより、ブラズマが発生す る。この時、 A r ガスの一部はイオン化と オン化した A r + , マイナス電子は真空容器 1 内を激しく高速運動し、基板 S の表面に衝突して電極部に付着する不純物を除去し、除去された不純物は真空ボンプ 6 に吸引される。

このようにして不純物を除去したならば、真

空ポンプ6のバルブ9を閉じるとともに、バルブ1を開いて真空容器1内を常圧にもどする。 のまで 大程と逆方向の動作により、各載置体10との事法の問題をできる。 変していまいます。 変していまりに同期しているの間をできる。 数置体10上の基板Sを1枚づつコング工程へ搬送する。

以上のように本手段は、複数段の載置体10 に基板 S を積載し、多数枚の基板 S を作業性よ くプラズマクリーニングすることができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、プラズマ放電用ガスが供給される真空容器と、この真空容器に電圧を印加してプラズマを発生させる電極部と、ごと容器の内部のガスを排気する真空ポンプと、基板の戦置体と、この戦置体の出し入れする出し入れ方向と交差する方向に

搬送するコンベヤと、このコンベヤと真空容器から取り出された載置体の間を往復動して、このコンベヤと戦団体に基板を受け渡しする受け渡しするアラズマクリーニング装置を構成しているので、ワイヤボンディング工程に失立って、基板の電極部に付着する不純物を作業性よく、かつきれいに除去することができる。

4.図面の簡単な説明

図は本発明の実施例を示すものであって、第 1図はプラズマクリーニング装置の側面図、第 2図は平面図、第3図は正面図、第4図は移載 中の側面図である。

1・・・真空容器

3 · · · 電極部

6 ・・・真空ポンプ

10 · · · 载置体

17, 18・・・コンベヤ

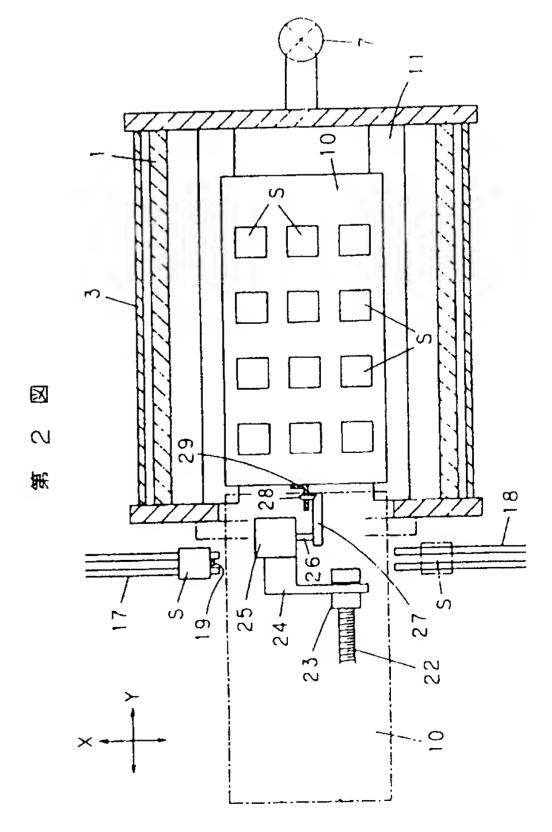
20・・・出し入れ手段

40・・・受け渡し手段

S・・・基板

S・・・基板

出顧人 松下電器產業株式会社 代理人 弁理士 小鍜治 明 外2名



第 1 図

